(19)日本国特許庁 (JP)

C 0 8 L 101/00

識別記号

(51) Int.Cl.7

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

C 0 8 L 101/00

(II)特許出願公開番号 特開2003-96313 (P2003-96313A)

テーヤフコード(参考)

41002

(43)公開日 平成15年4月3日(2003.4.3)

C 0 8 K 7/06 C 0 8 L 65/04		C 0 8 K 7/06 C 0 8 L 65/04				
		審查請求	未請求	請求項の数4	OL (全 5 頁)
(21)出顯番号	特職2001-295899(P2001-295899)	00000315	000003159			
		東レ株式会社				
(22) 出鞭目	平成13年9月27日(2001.9.27)	成13年9月27日(2001.9.27) 東京都中央区日本構室町2丁目2番				
		(72)発明者	塚本 渡			
			拉智県大	海市園山1丁目	31番1+	東レ株
			式会社浴	賀事業場内		
		(72)発明者	真多 淳	=		
			滋賀県大	津市関山1丁目	11番1#	・ 東レ株
		式会社滋養專業場內				
		Fターム(参考) 4J002 AA011 CE001 DA038 FA046				
		FD016 GQ05				

(54) 【発明の名称】 重合体コンポジット

(57)【要約】

「課題」半線体素材として使用することができるキャリ ア移動度の高い高分子を工業的に供給する。 【解決手段】単窓カーボンナノチューブおよび/または 多層カーボンナノチューブと重合体とからなり、該カー ボンナノチューブの画力学が重合がに対しり、1%以 上7%以下である重合体コンボジット。 【特許請求の範囲】

【請求項1】単層カーボンナノチューブおよび/または 多層カーボンナノチューブと重合体とからなり、該カー ボンナノチューブの重量分率が重合体に対し0.1%以 上7%以下である重合体コンボジット。

【請求項2】重合体が共役系高分子からなる請求項1記 載の重合体コンポジット。

【請求項3】共役系高分子が螺旋構造を持つ高分子である請求項2記載の重合体コンボジット。

【請求項4】請求項1~3のいずれか記載の重合体コン 10 ポジットを半導体素材として用いた薄膜トランジスタ素

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、カーボンナノチュ ーブと重合体からなる重合体コンポジット、および該重 合体コンポジットを半導体素材として用いた薄膜トラン ジスタ素子に聞する。

[00002]

【従来の技術】 共役系高シテは半導体特性を有すること 20 から従来のシリコンや化合物半導体に替わる素材として 注目されている。このような高分子が半端体素材として 使用できれば、素材の安価さ、素子製造プロセスの大幅 な削減が脚げられる。しかし、共役系高分子はキャリア の移動度が遅いために半導体素材として使用されておち ず、従来、結晶のシリコン、ガリウムと素、非晶性シリ コンなどの無機化合物が使用きれている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】半導体素材には、一般にその素材が有するキャリア(電子、正礼)に高い移動 30 度が要求されるが、共役系高分子では従来の無機結晶半導体や非晶質シリコンと比べて移動度が低いという欠点がある。これは高分子の非晶領域や高分子窓間でのキャリアの散急やトラップによるキャリアの構定によるため、と考えられる。このため、共役系高分子を用いた電界効果型トランジスタ(Field Effect Transistor、以下FETと略す)などの半導体来子では応答時間や出力電波が十分でないという課題がある。

【0004】FET素子においてソース電極とドレイン 電極間に流れる電流が飽和する領域の電流 Is (飽和電 流と呼ぶ) は次式

[0005] ここで、Cはゲート/絶縁体での容量、 D、Wはされぞれソース電極とドレイン電極間の距離、 電極幅である、Vgはゲート電圧、Vtはは熱阻能が流 れ始めるゲート電圧である。式(1)からわかるように FETの飽和電流を上げるには半導体素材の移動度μを 高めることが不可欠である。本発明は半導体素材の中、 リアの移動度 水高めることを目的とするものである。 [0006]

【課題が解決する手段】上記課題を達成するために、本 発明は下記の構成からなる。

- (1) 単層カーボンナノチューブおよび/または多層カーボンナノチューブと重合体とからなり、該カーボンナノチューブの重量分率が0.1%以上7%以下である重合体コンボジット。
- (2) 重合体が共役系高分子からなる上記(1)の重合 体コンポジット。
- (3) 共役系高分子が螺旋構造を持つ高分子である上記
- (2) の重合体コンポジット。
 (4) 上記(1) ~ (3) のいずれかの重合体コンポジットを光谱化として思いた薄原トランパスを表え
- ットを半導体として用いた薄膜トランジスタ素子。 【0007】

【発明の実施の形態】本発明者らは共役系高分子の移動 度を高める方法について鋭意検討した結果、本発明に到 った。以下、本発明について詳述する。

【0008】1. カーボンナノチューブの合成方法

カーボンナノチューブ (CNT) はアーク放電法、化学 気相成長法 (CVD法)、レーザー・アブレーション法 等によって作製されるが、いずれの方法も本発明に使用 される。カーボンナノチューブには1枚の炭素膜(グラ ッフェン・シート)が円筒筒状に巻かれた巣鰧カーボン ナノチューブ (SCTN) と、複数のグラッフェン・シ ートが問心円状に巻かれた複層カーボンナノチューブ (MWCNT) とがあるが、本発明にはSWCNT、M WCNTのいずれも使用される。上記の方法でSWCN TやMWCNTを作製する際には、同時にフラーレンや グラファイト、非品件炭素が副生産物として生成され、 またニッケル、鉄、コパルト、イットリウムなどの触媒 金属も残存するので、これらの不純物を踏製する必要が ある。また、CNTは紐状に形成されるので、コンポジ ットのフィラーとして供するためには、短纖維状にカッ トすることが必要である。以上の不純物の精製や短纖維 へのカットには、硝酸、硫酸などによる酸処理とともに 紹音波処理が有効であり、またフィルターによる分離を 併用することは純度を向上させる上でさらに好ましい。 本発明で用いられるCNTの直径は特に限定されない が、1 nm以上、100 nm以下、より好ましくは50 nm以下が良好に使用される。

10 nm以下が現状に使用される。 (0009) なち、カットしたCNTだけではなく、あらかじめ短機維状に作製したCNTさ本発明により好ましく使用される。のような短端維状CNTは基板上に鉄、コパルトなどの触線を無を形成し、その差面にCVD法により700~900€Cで映素化合物を熱分解してCNTを気相放長させることによって基板表面に重直方向に配向上形状で得られる。このようにして作製された短機維状CNTは基板から剥ぎ取るなどの方法で取り出すことができる。また、短線維状CNTは基本ラッジョンのようなボータンションのようなボータンションのようなボータンションのようなボータンを表します。 酸化限上に触ば金額を担持させ、その表面にCNTをC VD法にて成長させることもできる。触媒金属を分子内 に含む鉄フタロンアニンのような分子を原料とし、アル ゴン/大楽のガス流中でCVDを行うことによって基板 上にCNTを作取する方法でも配向した短線維状のCN Tを作製することもできる。さらには、SiC単結晶表 面にエビタキシャル皮長法によって配向した短線維状C NTを得ることもできる。

3

【0010】2. 高分子の合成方法

本発明ではコンポジットを構成する重合体として特に限 10 定されるものではなか。具体的にはエポキシ系高分子、ポリメテルメタアクリレートに代表されるアクリル系高分子、ポリスッド系高分子とどが手がられる。まなかでも共役系高分子が好ましく用いられる。特に重合体の分子構造が態度構造を持つ大投来高分子が好ましく使用される。それらの状態を高分子がはしては、例えばポリフェニレンビニレン(PPV)誘導体、ポリチエニレンビニレン(CPV)誘導体、ポリフェニルアセチレンなどが挙げられる。

[0011] PP V誘導体、PT V誘導体は、ウィティットと反応法、脱ハロゲン化水素法、またはスルホニウム塩分解液などの合放方法を移由して得ることができる。何れの方法もキシリンンがハライドをスタート原料とし、総合反応によって重合させ、不必要となった置換基を影解することによって該誘導体を得る。一方、主義の並び方としてフェニレンの置換基の位置が、p 一位、m 一位、o 一位のものを選ぶことができるが、目的に会わせて出発原料のキシリレンハライドの種類を、p ーキシリレンジハライド、m ーキシリレンジハライド、m ーキシリレンジハライド、c ーキ 30シリレンジハライドに変えて所望の置換基の位置のものを遮訳する。

【0012】螺旋構造を有するPPV誘導体はp-位と m-位が交互に連なったPPVの交互共重合体によって 得ることができる。例えば、PPVの交互共銀合体の合 成にはビニレン基がm-位にあるm-キシリレンジクロ ライドを出発原料として用いられる。ビニレン基の構造 にはシス体とトランス体のものがあり、合成方法によっ てシス体とトランス体の生成割合が異なってくるので. 所望の構造を得るために鬱滴な合成方法を選ぶ必要があ 40 る。好ましくはトランス体を多く得るためにウィティッ ヒ反応法を用いて合成される。この出発原料から中間生 成物のm-キシリレン-ピス-(トリフェニルホスホニ ウムクロライド)を合成し、次いでこの中間生成物と、 テレフタルアルデヒドを溶媒に溶解させることによりp ーフェニレンビニレンとm-フェニレンビニレンからな る交互共棄合体PPVが作製される。ポリフェニルアセ チレンはトルエン溶媒中で触媒(6塩化タングステン/ テトラフェニル錫)を用いて合成される。

【0013】3. 分散方法

上記の方法で合成された共収系高分子と短機機化したカーボンナノチューブを適当な溶機に混合して、コンボジット溶液を満製し、本発卵の重合体コンボジットを得ることができる。用いる溶媒としてはメタノール、トルエ、キシレンなど共役系高分子またはその中間体が可容なものであれば好ましく使用される。このようにして得られた溶液に、好ましくは超音波洗浄機で超音波を約2の時間限制し、1日程度放置してスピナー塗布用の塗液を得ることができる。

【0014】本発明のコンポジット重合体において使用 されるカーボンナノチューブの量は、共役系高分子に対 しカーボンナノチューブを重量分率で0.1%以上7% 以下の範囲、より好ましくは0.1%以上3%以下で起 うすることが重要である。この範囲の活加によって移動 度が大きく増大させることができる。すなわち、高分子 間または結晶子などドメインの間をキャリアが移動する に際し、高分子間やドメイン間の構造の見れたり、外部に観 割される移動度は本来高分子が有する移動度より大きく 低下している、一方、カーボンナノチューアを適度に合 む雪値体では、高分子間やドメイン間を移動度の高いカーボンナノチューブが練売しまるため、高格動館が3倍

【0015】しかし、7%を超えてカーボンナノチュー ブを混合すると、カーボンナノチューブを混合すると、カーボンナノチューブ間の接触する割合がふえ、重合体の端電性が急激に増加して金頭状態に近づくので半導体として利用することができない。一方、0.1%より少ないと構成した。後つて本規明では共の役割のでは大きない。その本規則では共の役割が失いない。後つて本規則では共の役割が対すよい、とくに0.1%以上3%以下の範囲が対すよい。

【0016】4、TFT作製方法

れると考えられる。

上記の方法で合成されたコンポジット重合体を用いた薄 膜トランジスタの製造方法をFETを例にして説明す る。先ず、n"シリコンウェーハーをゲート電極基板と し、該ウエーハー上に形成されたSiOs膜を誘電体層 として使用する。次にSiOz膜上にソース電極とドレ イン雷極と形成するため、先ず強いチタンの薄層、続い て金の際をスパッタリング法で形成する。ソース電極と ドレイン電極のパターニングはリソグラフィー法によっ て行われる。あるいは、マスクを使用してスパッタリン グにより電極パターンを直接形成することも可能であ る。ソース電極とドレイン電極との間の距離は一般には 10~20 μm、電極幅は10 mm程度であるが、要求 されるFET特性によって変わることがある。次に前述 の方法で得られたコンポジット乗合体の溶液を上記の電 極基板にのせてスピナー法により薄膜を作製した後、熱 処理を行ってコンポジット重合体を電極上に形成され

50 る。次に上記のゲート電極、ソース電極、ドレイン電極

からそれぞれリード線を取り出してFFT素子が作響さ れる。なおFET特性の評価は、例えばヒューレット・ パッカード社製ピコアンメータ/ボルテージソースを用 い、ゲート電圧を変えながらソース、ドレイン間の電圧 ・電流特性を測定することができる。

5

【0017】5. 移動度の測定

コンポジットのキャリアの移動度は以下のようにして求 められる。すなわち、先ずガラス基板に金属層(白金、 金など)をスパッタリングで形成した後、この金属表面 上にコンポジット重合体をスピナーを用いて塗布する。 次に、この塗布膜表面に金属薄膜をスパッタリングによ り形成する。コンポジット重合体を挟む電極間に電圧 (V)を印加し、その時の電流(1)を求めた。電流

(1) は次式

$$I = 9 \varepsilon \mu V^2 / 8 d^3 \qquad (2)$$

で表される。電圧 V を増して行くと 1 が V に比例するオ ーミックな挙動から、Vの2乗に比例する空間電荷制限 鬱流の領域に入る。

【0018】上記式(2)において、εは重合体コンボ ジットの誘電率、μは移動度、dは塗布膜の厚みであ る。この領域で式(2)から移動度 uが算出される。な お、FETの電流特性を示す式(1)を用いて、FET 特性から移動度を求めることもできる。 [0019]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づきさらに具体的 に説明する。もっとも、本発明は下記実施例に限定され るものではない。

[0020] 実施例1

コンポジットの重合体として使用するPPV誘導体であ るポリ (m-フェニレンビニレン-co-2,5-ジオ 30 カーボンナノチューブを混入させなかった以外は実施例 クトキシーpーフェニレンビニレン(以下PmPVと略 す)の合成を以下の方法で作製した。まず、ヒドロキノ ンを出発原料とし、アリカリ存在下エタノール中で2. 1 等量のオクチルプロマイドと反応させ、ジオクトキシ ベンゼンを得た。次いで25%HBr酢酸溶液中で6等 畳のパラホルムアルデヒドと反応させることでプロモメ チル化し、メタノールで洗浄して、2,5-ジオクトキ シ-p-ジキシリレンプロマイドを得た。さらにN, N ジメチルホルムアミド中で2.2等量のトリフェニル フォスフィンと150℃で反応させ、生成した白色の沈 40 殿物をN、N-ジメチルホルムアミドで3回、エチルエ ーテルで1回洗浄し、減圧乾燥することで、中間生成物 の2、5-ジオクトキシ-p-キシリレン-ビス-(ト リフェニルホスホニウムプロマイド)を得た。次いでこ の中間生成物 1 0 4、4 g (Fw 1 0 4 4、0、1モ ル)と、イソフタルアルデヒド14.7g(Fw13 4. 0. 11モル) をエタノール640mLに溶解さ せ、リチウムエトキシド/エタノール溶液(粒状リチウ ム1.75gをエタノール500mlに溶解させたも の) を室温で1時間かけて適下した後、4時間反応さ

せ、黄色沈殿物を得た。次いでこの黄色沈殿物を、蒸留 水40ml/エタノール100ml混合溶媒で2回、エ タノール150mlで1回洗浄した後、60℃で端圧乾 燥させて40.2 g (収率87%) の黄色の反応物を得 た。該反応物を赤外分光分析法によって分析した結果、 PmPVであることを確認した。

【0021】アーク放電法によって作製された多層カー ボンナノチューブ (MWCNT) と単層カーボンナノチ ューブ (SWCNT) とからなるCNTを硝酸と硫酸に 10 よる酸処理、及び超音波洗浄器による超音波処理を20 時間行うことで、不練物の精製とCNTの短繊維へのカ ットを行った。

【0022】上記の方法で合成されたPmPVをトルエ ン溶媒中に10° モル濃度溶解させ、短繊維化したカー ポンナノチューブをPmPVに対し面積分率で1%混合 して、コンポジット溶液を調製した。該溶液に対し超音 波洗浄機で超音波を照射した後、1日程度放置してスピ ナー塗布用の塗液を得た。予め蒸着によりアルミニウム 電極1を作製したガラス基板上にこの塗液をスピナーで 塗布し約2 μm厚の膜を形成した。さらにこの膜上に蒸 着によりアルミニウム電極2を形成し、アルミニウム電 極1と2の間に電圧を印加しながら、塗布膜の電圧一電 流特件を測定した。

【0023】この電圧-電流特性の測定結果を

 $1 = 9 \varepsilon \mu V^2 / 8 d^3$ (2) (εは重合体コンポジットの誘電率、μは移動度、dは 塗布膜の呼み)に適用して移動度を測定したところ、移 動車は3×10 cm2/V·secであった。

[0024]比較例1

1と全く同様の方法でPmPVのみの薄膜を形成し、移 動度を測定したところ2×10°cm²/V・secで あった。

【0025】実施例2

実施例1で調製したスピナー塗布用の塗液を半導体素材 として用い、薄膜トランジスタ (TFT) を以下のよう な手順で作製した。先ず、n"シリコンウェーハーをゲ ート電極基板とし、該ウエーハー上に形成されたSiO 』膜を誘電体層として使用した。次にSiO2膜上にソー ス雷極とドレイン電極と形成するため先ず薄いチタンの 薄層、続いて金の膜をスパッタリング法で形成した。ソ ース電極とドレイン電極のパターニングはリソグラフィ 一法によって行った。ソース電極とドレイン電極との間 の距離は20 um、電極幅は10mmとした。次に実施 例1で調製したPmPV重合体コンポジットのトルエン 溶液を上記の電極基板にのせてスピナー法により薄膜を 作製した後、200#Cで熱処理を行うことによりコン ポジット重合体からなる半導体層を攀極上に形成した。 上記のゲート電極、ソース電極、ドレイン電極からそれ 50 ぞれリード線を取り出してTFT素子が作製される。T

FT特性の評価はヒューレット・パッカード社製ピコア ンメータ/ボルテージソースを用い、ゲート電圧を0ボ ルトから40ボルトまで変えながらソース、ドレイン間 の電圧-電流特性を測定した。図1にゲート電圧を-2 5ボルトとした時のドレイン間の電圧-電流特性を示 す。飽和電流として約100nAの電流が得られた。

【0026】比較例2 スピナー塗布用の塗満としてカーボンナノチューブを含 まない比較例1の塗液を半導体素材とした以外は、実施 例2と全く同様な方法でTFT素子を作製し、TFT特 10 【発明の効果】本発明の構成からなる重合体コンポジッ 性を測定した。この時の飽和電流は約1 n A と低かっ te.

[0027] 比較例3

実施例1におけるカーボンナノチューブの重量分率1重*

*量%を8重量%に変えた以外は実施例1と同様の方法で 重合体コンポジットを作製した。この重合体コンポジッ トの電導度は4×10°S/cmと大きく増加したが、 移動度は7×10°cm²/V·secと低かった。

【0028】比較例4

比較例3において作製した重合体コンポジットを用い て、実施例2と同じ方法でFET素子を作製したが、F ETの機能は全く認められなかった。

[0029]

トを半導体素材として使用することにより、高性能な半 溥体素子を得ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】FET素子の電圧・電流特性

[[0]1]

